## **ALUMINUM ALLOY FOR MAGNETIC DISK SUBSTRATE**

Patent number:

JP1225740

Publication date:

1989-09-08

Inventor:

NANBAE MOTOHIRO; OHARA KINYA; KISHINO

KUNIHIKO

C22C21/06

Applicant:

**FURUKAWA ALUMINIUM** 

Classification:

- international:

.

- european:

Application number: JP19880050243 19880303 Priority number(s): JP19880050243 19880303

Report a data error here

#### Abstract of JP1225740

PURPOSE:To obtain the title Al alloy having excellent adhesion of electroless plating in the base and excellent surface smoothness by specifying the compsn. consisting of Mg, Cr, Zn and Al and regulating the impurity elements such as Si and Fe. CONSTITUTION:The Al alloy for a magnetic disk contains, by weight, 2.0-6.0% Mg, 0.005-0.04% Cr and 0.05-2.0% Zn as essential elements, furthermore contains at need one or more kinds of elements selected from 0.05-1.0% Mn, 0.001-0.1% Zr and 0.001-0.05% Ti, contains regulatively <=0.1% Si and <=0.1% Fe as the impurity elements and the balance consisting of inevitable impurities with Al. The alloy has excellent adhesion of electroless plating in the base treatment. The plating finish surface of the plating is smooth and has no surface faults, by which the large capacity and high density of a magnetic disk are permitted.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# ◎ 公開特許公報(A) 平1-225740

®Int. Cl. ⁴

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)9月8日

C 22 C 21/06

Z-6735-4K

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

回発明の名称 磁気デイスク基板用アルミニウム合金

②特 願 昭63-50243

**20出 顧 昭63(1988)3月3日** 

⑩発 明 者 難 波 江 元 広 栃木県日光市清滝桜ケ丘町1番地 古河アルミニウム工業

株式会社日光工場内

②発明者 大原 欽也 栃木県日光市清滝桜ケ丘町1番地 古河アルミニウム工業

株式会社日光工場内

⑩発 明 者 岸 野 邦 彦 栃木県日光市清滝桜ケ丘町1番地 古河アルミニウム工業

株式会社日光工場内

⑪出 願 人 古河アルミニウム工業 東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

株式会社

明細生

1 発明の名称

磁気デイスク基板用アルミニウム合金

## 2 特許請求の範囲

(I) Mg 2.0~6.0 wt%、Cr 0.0 0 5~
0.0 4 wt%、Zn 0.0 5~2.0 wt% を必須元素として含有し、不純物元素として、Si 0.1 wt%以下、Fe 0.1 wt%以下に規制し、残部が不可避的不純物と Aℓ からなることを特徴とする磁気ディスク基板用アルミニウム合金。

(2) Mg 2.0~6.0 wt%、Cr 0.0 0 5~
0.0 4 wt%、Zn 0.0 5~2.0 wt% を必須元素
として含有し、更に Mn 0.0 5~1.0 wt%、Zr
0.0 0 1~0.1 wt%、Ti 0.0 0 1~0.0 5 wt%
の内1種以上の元素を選択的に含有し、不純物元
素として、Si 0.1 wt%以下、Fe 0.1 wt%以下
に規制し、残部が不可避的不純物と A ℓ からなる
ことを特徴とする磁気ディスク基板用アルミニウム合金。

3 発明の詳細な説明

## 〔産業上の利用分野〕

本発明は磁気デイスク基板用アルミニウム合金 に関し、特に下地処理メッキにおける無電解メッ キの密着性を向上し、メッキ上り表面を平滑化す るメッキ性に優れたアルミニウム合金に関するも のである。

#### 〔従来の技術〕

電子計算機の記録装置に用いられる磁気ディスクには、一般にアルミニウム合金からなる基板の表面に磁性体を被覆したものが用いられている。このような磁気ディスクは基板を所定の厚さに加工した後、表面を鏡面研磨してから磁性体粉末と樹脂粉末の混合物を塗布し、しかる後加熱処理して磁性体膜を形成することにより作られている。

近年磁気デイスクは大容量化、高密度化が要請されるようになり、磁気デイスクの1ビット当りの磁気領域は益々微小化されていると共に、磁気ヘッドと磁気デイスクとの間隙も減少させることが必要となり、磁性体膜にも薄肉化と耐摩耗性の改善が望まれるようになつた。このため基板を所

定の厚さに加工した後、表面を鏡面加工してから 磁性体被覆のための下地処理として硬質非磁性金 属、例えば Ni - P を無電解メッキし、しかる後 スパッタリング又はメッキにより磁性体、例えば Co - Ni - P 合金を被覆した磁気ディスクが提案 されている。

このような磁気ディスクの基板には次のような 特性が要求されている。

- (i) 非熱処理型で種々の加工および使用時の高速 回転に耐える十分な強度を有すること。
- (2) 軽量で研摩により良好な鏡面が得られ、ピット等の表面欠陥が現れないこと。
- (3) 下地処理である無電解メッキの密着性および 表面平滑性が優れ、メッキ後もピット等の欠陥 が現れないこと。

このような特性を満たす磁気デイスク用基板として、JIS A 5 0 8 6 合金 ( Mg 3.5 ~ 4.5 wt %、Fe ≤ 0.5 0 wt %、Si ≤ 0.4 0 wt %、Mn 0.2 0 ~ 0.7 wt %、Cr 0.0 5 ~ 0.2 5 wt %、Cu ≤ 0.1 0 wt %、Ti ≤ 0.1 5 wt %、Zn ≤

なる場合もある。このように磁気ディスクのメッキ性の向上には主としてその基板用アルミニウム 合金の金属間化合物数を減らし、大きさも小さく することが強く望まれ、種々の対策が講じられて きたが、必ずしも充分な成果が得られていなかつ か。

## 〔課題を解決するための手段〕

0.25 wt%、Al 残部)又はJIS A 5086合金の不純物であるFe やSi 等を規制してマトリックス中に生成する金属間化合物を小さくした合金が用いられている。

## (発明が解決しようとする課題)

メッキ上り表面が平滑でかつ表面欠陥のない磁気 デイスク基板用アルミニウム合金を開発したもの である。

即ち本発明合金の一つは、Mg 2.0~6.0 wt %、Cr 0.0 0 5~0.0 4 wt %、Zn 0.0 5~2.0 wt %を必須元素として含有し、不納物元素として、Si 0.1 wt %以下、Fe 0.1 wt %以下に規制し、残部が不可避的不純物と A l からなることを特徴とする磁気デイスク基板用アルミニウム合金であり、又本発明合金の他の一つは Mg 2.0~6.0 wt %、Cr 0.0 0 5~0.0 4 wt %、Zn 0.0 5~2.0 wt %を必須元素として含有し、更に Mn 0.05~1.0 wt %、Zr 0.0 0 1~0.1 wt %、Ti 0.0 0 1~0.0 5 wt % の内 1 種以上の元素を選択的に含有し、不純物元素として、Si 0.1 wt %以下、Fe 0.1 wt %以下 に規制し、残部が不可避的不純物と A l からなることを特徴とする磁気デイスク基板用アルミニウム合金である。

## (作用)

次に本発明合金の添加元素の意義と合金組成の

限定理由について説明する(以下合金組成の wt %を単に%と略記する)。

Mg は主として強度を得るためのもので、その含有量を 2.0~6.0%と限定したのは、 2.0%未満では十分な強度が得られず、 6.0%を越えると Aℓ-Mg 金属間化合物を生成すると共に溶解鋳造時の高温酸化により MgO などの非金属介在物の生成が著しくなりピット不良を発生させる原因となるためである。

2n はジンケート処理を可能にするもので、その含有量を 0.0 5~2.0 %と限定したのは、0.05 %未満ではジンケート処理による効果が不十分となり、2.0 %を越えると圧延加工性おいて耐食性を低下し、特にメッキ処理工程においても材料の耐食性が劣るため、ジンケート処理が不均一となり、メッキの密着性や表面の平滑性を低下するためである。尚 Zn 含有量を上記範囲内とすることにより、ジンケート処理時の A & 溶解量を減少し、その後の無電解メッキにおける平滑性を高めることができる。

又不純物元素であるFe、Siをそれぞれ 0.1%以下に限定したのは Fe やSi はアルミニウム中にほとんど固溶せず金属間化合物として析出するが、その量が多い場合には、Al-Fe 系、Al-Fe - Si 系 等の粗大な金属間化合物が多数存在し、基板の切削・研摩およびジンケート処理時に脱落してピット欠陥となり易いためである。

又他の不可避的不純物元素(例えば、Cu、Ni、V、B等)は、それぞれ 0.1 %以下であれば本発明合金の特性に影響しない。

尚本発明合金はその組織中に含まれる金属間化合物については、その最大径を15 μm 以下とすることが望ましい。金属間化合物はアルカリエンチングおよびジンケート処理時だけでなくが、その下で出ていた。現代では東際の金属間化合物の大きさいませんでは東際の金属間化合物の大きなのででディスク基板に対する要求特性も上がつており例えば3.5°ディスク基

Crは均質化処理時および/または熱間圧延、 焼鈍時に微細な化合物として折出し、再結晶粒を 微細化すると共に、その一部はマトリックス中に 固溶しその強度を向上させると同時に無電解メッ キの密着性を向上させる作用があり、それらの相 互作用により基板の切削・研摩性の向上によりな のである。Crは0.005~0.04%添加する。 下限未満ではこの効果が不十分であり、又上限を 越えると鋳造時のフイルターによる溶過処理において過剰の元素が除去されて無駄となるばかりか 粗大な金属間化合物が生成し、アルカリエッチ が北よびジンケート処理だけでなく、切削、研摩 加工を施す際にも脱落してピット欠陥となる。

Mn、Zr、TiもCrと同様な効果があるがこれらとCrとを複合して添加することにより、更に大きな効果が期待できる。Mn、Zr、Tiは、必要に応じて1種又は2種以上を選択して添加する。これらの元素の前記上限および下限の設定は、Crと同様な理由による。

板においては、メッキ→研摩上がりにて面内に 5 μm 径を越えるピットは許されない状況である。 本発明者らは種々検討の結果、メッキ→研摩上が りにて、面内のピット最大径を 5 μm 以下にする にはアルミニウム合金中の金属化合物の最大径を 1 5 μm 以下にしなければならないことを知見した。 又、メッキ→研摩上がりの膜厚によつでといい、少ト径は異なるが、少なくともメッキ→研摩上がりでメッキ 設下であるない ウでメッキ膜厚が 1 0 μm 以上の場合、合金中の 金属間化合物の最大径が15 μm 以下であるなら ば、メッキ→研摩上がりのピット最大径は 5 μm 以下とすることができる。

#### 〔実施例〕

市販の純度99.5%以上のAℓ地金を溶解し、これに合金元素を添加して第1表に示す成分組成の合金溶湯に調製し、脱ガス、沈静処理した後、フイルターで濾過してから水冷鋳造し、厚さ350 幅1000 の 最近である。 この鋳塊の両面を10 mm ずつ面削してから480 ±30℃の温度で約6時間均熱処理した後、常法

に従つて熱間圧延と冷間圧延により厚さ 1.5 mmの 板材とした。

この板材から直径95mmの円板を打抜き、350 でで2時間焼鈍した後、荒研摩と仕上げ研摩を施 して鏡面に仕上げた。これ等について市販の溶剤 により脱脂し、40℃の5%NaOH水溶液で30 秒間エッチングしてから室温の30%HNO,水溶 液で30秒間スマット除去し、しかる後金属間化 合物の最大径を測定し、続いてジンケート処理し てから無電解Ni-P合金メッキを行い、更に仕 上げ研摩を行つてからメッキを行い、更に仕 上げ研摩を行つてからメッキを調べ、これ等の結果 を従来のJISA5086合金(Mg4.0%、Mn 0.5%、Cr0.2%、Fe0.3%、Si0.05%、 Ti0.05%、Zn0.01%、残A&)と比較して 第1表に併記した。

尚ジンケート処理にはアープ3022N(商品名奥野製薬)を用いてダブルジンケート処理し、無電解Ni-P合金メツキにはナイクラッド719(商品名奥野製薬)を用いて行つた。無電解Ni

- Р メッキは厚さ 1 7 дm 、 その後の仕上げ研摩 ( 羽布研摩 ) にて 4 дm の研摩代をとり厚さ 1 3 дm に仕上げた。

密着性についてはメッキ研摩後、50mm平方の サンプルを切出して400℃の温度に30分間加 熱し、直ちに常温水で水冷して All 合金と Ni-P合金の熱膨張差によるメッキの剝離および膨れ を調べ、剝離や膨れのないものを◎印、わずかに 生じたものを△印、多数発生したものを×印で表 わした(◎印が合格、△、×印は不合格である)。 又平滑性についてはメッキ研摩後表面粗度を万能 表面租さ計SE-3H(小坂研究所製)により測 定し、JISB0601に規定されている中心線 平均粗さRa(μm)を4点の平均値で示した。 表面欠陥の程度についてはメッキ研摩後、光学顕 **徽鏡にて基板表面を観察しピットの最大径で5μ** mを越えるものが存在した場合を×印、ピットが 存在しても 5 μm 以下であつた場合を〇印で表示 した。

第18

		977		*										
	N <sub>b</sub>	化 学 組 成 (wt%)							他の不納物	金属間化合物	密着性	表面相さ	表面欠陥	
		Mg	Zn	Cr	Fe	Si	Mn	Zr	Ti		の最大径(μπ)	11/18/12	:Ra (#m)	<b>双四</b> 久阳
	1	2,3	0.08	0.007	0,03	0,0 4				残	5.6	0	0.003	0
本発明合金	2	4.0	0,74	0.023	0.0 1	0.0 2	1 1			"	1,8	0	0.002	Ō
	3	5,8	1,83	0.037	0.0 6	0.0 3	ļ i			. "	6,6	. 🕥	0.003	Ō
	4	3.9	0.6 3	0.010	0,08	0.0 7				<b>"</b>	7.0	0	0.001	0
	5	4.0	0.06	0,034	0.0 2	0.0 4	0,3 1			"	4.8	0	0.001	0
	6	2,6	1,5 1	0.008	0.0 2	0,08		0.056		"	3,5	<b>9</b>	0.002	lo
	7	4,6	0.9 7	0,017	0.0 4	0.05		•	0.014	<i>"</i>	4.2	Ð	0.003	0
	8	3,2	0.09	0,025	0.0 3	0.08	0,06	0.082		"	5,3	Ð	0,001	0
	9	4,4	0.8 2	0,030	0.0 2	0,03		0.003	0.0 4 3	"	3.8	<b>•</b>	0.002	0
ļ	10	2,5	1,3 2	0.0 0 7	0.0 1	0,01	0,0 7	0.016	0.006	"	2,6	O	0.002	0
比較合金	1 1	4.0	0.0 2	0,031	0,0 1	0,0 4				残	3,0	×	0,018	0
	1 2	2,2	2,4 6	0,016	0,0 2	0,03				"	4,2	×	0,0 2 2	0
	13	5,8	1.3 6	0.003	0.0 6	0,0 1				<b>"</b>	5,8	Δ	0.003	၁
	1 4	3.2	0.7 0	0,052	0.0 1	0.0 8				"	1 7,3	0	0,002	×
	15	4.6	0.08	0.0 2 1	0,26	0,0 2				"	2 0.2	0	0.003	×
	16	5,1	0.8 4	0.0 1 1	0.0 2	0,2 0	0.0 6 7			"	1 9.8	0	0.003	×
	17	4.3	0.03	0.006	0,1 8	0,08		0,026	0,003	"	1 8,7	Δ	0,015	×
	18	3,2	0,9 9	0,046	0,0 1	0.0 3	1,5 1			"	2 1.2	0	0.002	×
	19	4,0	1,28	0.032	0,0 3	0.0 4		0.20	0.062	"	1 9.5	9	0.0 0 2	×
	20	5,2	2,8 6	0.011	0,0 8	0.08	1,7 4		0.0 4 2	"	1 7.8	×	0.023	×
ļ	2 1	3.7	1,00	0.023	0,17	0,03	1.46	0.18	0,073	"	2 2,6	0	0,003	×
従来合金	2 2	JIS A 5086合金									2 4.8	×	0.019	×

※注)表中、空欄部の量は、0.000wt%以下である。

第1表から明らかなように本発明合金Na 1~10 は何れも従来合金Na 2 2よりはるかに優れた密着 性と表面平滑性等の特性を有することが判る。

これに対し本発明合金の組成範囲より外れる比較合金Na 1 1~2 1 は密着性、表面平滑性又は表面欠陥の特性の何れかが悪化することが判る。

#### 〔発明の効果〕

このように本発明合金は磁気ディスク基板として、下地処理である無電解メッキの密着性が優れ、 しかもメッキ上がり表面が平滑で欠陥がなく、磁 気ディスクの大容量化、高密度化を可能にする等、 工業上顕著な効果を奏するものである。

特許出願人 古河アルミニウム工業株式会社